

НАБЛЮДЕНИЕ КВАНТОВЫХ ОСЦИЛЛАЦИЙ МАГНЕТОСОПРОТИВЛЕНИЯ МНОГОСВЯЗНЫХ ОБРАЗЦОВ С ПРЫЖКОВОЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ

Я.Б.Поярков, В.Я.Контарев, И.П.Крылов, Ю.В.Шарвин

Исследовалось магнетосопротивление сетчатых структур, изготовленных из окисленных неупорядоченных пленок PbTe. При $T = 1,12$ К наблюдались осцилляции с периодом, соответствующим изменению магнитного потока через каждое отверстие сетки на величину, приближенно равную $hc/2e$. Зависимость сопротивления от температуры соответствовала закону Мотта для пленок с прыжковой проводимостью с переменной длиной прыжка.

Как было недавно обнаружено, сопротивление многосвязных образцов неупорядоченных металлов осциллирует в зависимости от величины магнитного потока Φ в отверстиях образца в силу влияния вектор-потенциала поля на фазу электронных волн. Период осцилляций равняется $\Phi_0/2 = hc/2e$ в случае цилиндров или сеток^{1–3}. В случае тонких одиночных колец сплошной спектр осцилляций имеет максимумы при значениях периода Φ_0 и $\Phi_0/2$ ^{4, 5}.

Интересными представляются поиски подобных эффектов для проводников с иным – прыжковым – механизмом проводимости. Несмотря на сильную локализацию электронов, интерференционные явления должны в принципе наблюдать и в этом случае. Нгуен, Спивак и Шкловский предсказали^{6, 7}, что для сеток из полупроводников период осцилляций $\Phi_0/2$ сменяется периодом Φ_0 при изменении концентрации рассеивателей.

Нами были произведены первые наблюдения осцилляций магнетосопротивления сеток, изготовленных из окисленных пленок теллурида свинца. Выбор материала обусловливался возможностью изменять его сопротивление при гелиевых температурах в широких пределах при помощи дозированного облучения светом, используя явление замороженной фотопроводимости⁸.

Пленки PbTe получались осаждением молекулярного пара на стеклянную подложку с пленочными платиновыми контактами при 20° С и давлении $< 10^{-5}$ торр. До окисления проводимость пленки, имевшей большую концентрацию доноров, росла с понижением температуры. При окислении в воздухе проводимость приобретала термоактивационный характер вследствие компенсации доноров. Пленки и готовые образцы хранились в нормальных атмосферных условиях.

Использованный в измерениях образец был изготовлен из пленки толщиной 1600 Å методом электронной литографии и представлял собой сетку с квадратными ячейками и периодом структуры 2 мкм. Ширина проводящих перемычек сетки не превышала 0,5 мкм. В направлении протекания тока сетка имела 6 ячеек и в перпендикулярном – 35 ячеек.

Электрическая схема на базе цифрового электрометра В7-29 позволяла измерять сопротивления до ~ 5000 ГОм при измерительном токе около 10^{-13} А. Темновое сопротивление образца при гелиевых температурах было неизмеримо велико, и мы прибегали при измерениях к предварительной засветке образца. В первые минуты после засветки сопротивление несколько возрастало, однако, через 10 – 20 мин возрастание сменялось шумом с широким спектром периодов, достигающих времени самого опыта. Амплитуда шумов в различных опытах отличалась в 2 – 3 раза. В удачных экспериментах в ночное время через 1 час после засветки амплитуда шума составляла $\sim 5\%$.

Температурную зависимость сопротивления образца R в пределах ошибок можно было аппроксимировать соотношением

$$R = R_0 \exp(T_0/T)^\nu, \quad (1)$$

где $\nu = 0,3 \pm 0,1$, а величины R_0 и T_0 зависели от степени засветки образца (см. рис. 1). Выполнение близкого к закону Мотта соотношения (1) свидетельствует о прыжковом механизме проводимости с переменной длиной прыжка в материале образца.

При измерениях магнетосопротивления для выделения сравнимого с шумами полезного сигнала производилось многократное прохождение исследуемого диапазона полей. При 128 фиксированных значениях поля, нормального к поверхности образца, в интервале $0 \div 26$ происходило накопление и усреднение показаний электрометра при помощи ЭВМ. Земное поле компенсировалось с точностью 0,1 Э.

Верхняя кривая на рис. 2 представляет результат усреднения после 24 проходов при $T = 1,12$ К. Период наблюденных осцилляций $H_1 = 7 \pm 0,5$ Э. Пунктирная нижняя кривая получена в результате единичного прохода. Осцилляции магнетосопротивления с периодом около 7 Э были отчетливо наблюдены также при 1,3 и 2 К. При $T \geq 3$ К осцилляции были не различимы.

Наблюденные осцилляции вызваны, по-видимому, квантовой интерференцией электронных состояний с периодом, равным, согласно ^{6,7} кванту потока $\Phi_0 = hc/e$ или кванту $\Phi_0/2$.

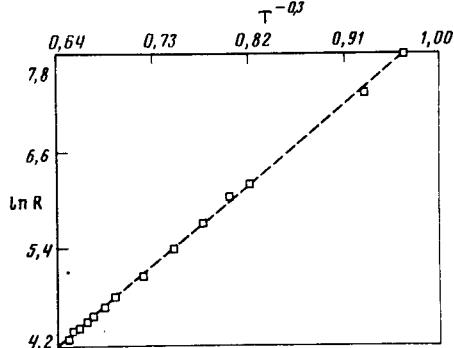


Рис. 1

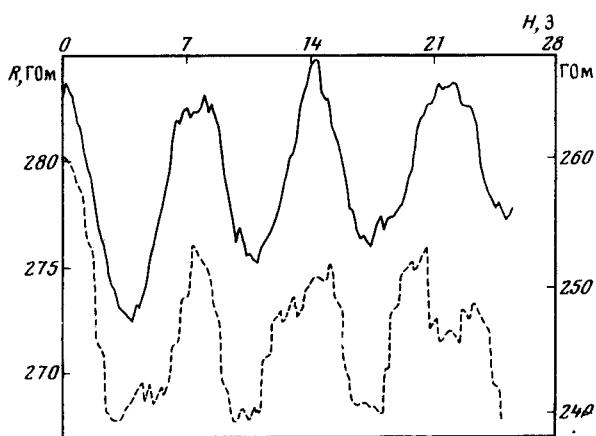


Рис. 2

Рис. 1. Зависимость $\ln R$ от $T^{-0.3}$ для сетчатого образца из PbTe, засвеченного при $T = 4,2$ К, снятая в интервале $1,12 \leq T \leq 4,2$ К. Величина R измерена в ГОм. Пунктирная прямая соответствует значениям $R_0 \approx 0,06$, $T_0 \approx 3000$ К в соотношении (1)

Рис. 2. Зависимость сопротивления сетчатого образца из PbTe от магнитного поля при $T = 1,12$ К. Степень засветки близка к насыщению при температуре опыта. Шкала сопротивлений для пунктирной кривой нанесена справа

Учитывая, что ширину перемычек нашей сетки нельзя считать малой, можно лишь утверждать, что эффективная площадь отверстий S заключена в пределах $2^2 > S > 1,5^2 \text{ мкм}^2$, откуда

$$3 \cdot 10^{-7} > H_1 S > 1,5 \cdot 10^{-7} \text{ Гс} \cdot \text{см}^2. \quad (2)$$

Значение $H_1 S = \Phi_0/2 = 2,07 \cdot 10^{-7} \text{ Гс} \cdot \text{см}^2$ находится в этих пределах. Неравенство (2) показывает также, что период, равный Φ_0 , в условиях нашего эксперимента не наблюдается.

Авторы признательны В.Ф.Чугунову за изготовление сеток методом микролитографии.

Литература

- Альтшуллер Б.Л., Аронов А.Г., Спивак Б.З. Письма в ЖЭТФ, 1981, 33, 101.
- Шарвин Д.Ю., Шарвин Ю.В. Письма в ЖЭТФ, 1981, 34, 285.
- Pannetier B., Chaussy J., Rammal R., Gandit P. Phys. Rev. Lett., 1984, 53, 718.
- Gefen Y., Imry Y., Azbel M.Ya. Phys. Rev., 1984, 52, 129.
- Webb R.A., Washburn S., Umbach C.P., Laibovitz R.B. Phys. Rev. Lett., 1985, 54, 2696.
- Негун В.Л., Спивак Б.З., Шкловский Б.И. Письма в ЖЭТФ, 1985, 41, 35.

7. Нгуен В.Л., Спивак Б.З., Шкловский Б.И. ЖЭТФ, 1985, 89, 1770.

8. Крылов И.П., Надгорный Б.Э. Письма в ЖЭТФ, 1982, 35, 56.



Институт физических проблем
Академии наук СССР

Поступила в редакцию
12 августа 1986 г.